# 空间单粒子效应加速器模拟试验技术 及应用

陈启明 郭 刚 隋 丽 刘建成 张艳文 张付强 殷 倩 韩金华 张 峥 孙浩瀚

(中国原子能科学研究院 国家原子能机构抗辐照应用技术创新中心 北京 102413)

摘要 空间环境中存在大量的高能粒子,单个高能粒子穿过航天器壳体轰击到电子器件,引发器件逻辑状态翻转、功能异常等单粒子效应,进而影响航天器的可靠运行和任务达成。基于地面加速器辐照试验模拟空间单粒子效应是评估电子器件在空间应用时发生单粒子错误风险的重要手段,只有其抗单粒子效应的指标符合宇航应用要求的器件才能在航天器中使用。航天器面临的空间辐射粒子主要是重离子和质子,它们诱发的单粒子效应也最为显著。开展宇航器件单粒子效应地面模拟试验主要依托重离子加速器和质子加速器,为满足单粒子试验需求,需要研发大面积束流扩束及均匀化、高精度束流快速诊断等技术,以及满足大批量试验任务需求的高效试验终端,重点介绍中国原子能科学研究院的基于加速器的重离子单粒子效应模拟试验技术、质子单粒子效应模拟试验技术和用于器件辐射损伤敏感区识别的重离子微束技术,以及上述技术在宇航器件单粒子效应风险评估中的应用。

关键词 空间辐射,单粒子效应,模拟试验

中图分类号 TL99

**DOI:** 10.11889/j.0253-3219.2023.hjs.46.080008

## Accelerator simulation test technology and its application for single event effect evaluation in space

CHEN Qiming GUO Gang SUI Li LIU Jiancheng ZHANG Yanwen ZHANG Fuqiang YIN Qian HAN Jinhua ZHANG Zheng SUN Haohan

(China Institute of Atomic Energy, National Innovation Center of Radiation Application, Beijing 102413, China)

Abstract [Background] The space environment contains numerous high-energy particles, and a single high-energy particle passing through a spacecraft shell bombards the electronic devices within, triggering single-particle effects such as device logic state upset and function failures, which, in turn, affect spacecraft operation reliability and mission accomplishment. [Purpose] Notably, ground accelerator irradiation tests provide an important and effective means for simulating space single event effects and for predicting the risks of single event effect rates for electronic devices in space applications. Generally, electronic devices can be used in spacecraft only if their resistance radiation indicators meet astronautical application requirements. [Methods] Spacecraft are typically exposed to space radiation particles, primarily heavy ions and protons; therefore, single event effect simulation testing for electronic devices relies predominantly on heavy ion and proton accelerators. To address the requirements of single event effect testing,

第一作者: 陈启明, 男, 1987年出生, 2016年于中国原子能科学研究院获博士学位, 研究领域为辐射物理

通信作者: 郭刚, E-mail: ggg@ciae.ac.cn 收稿日期: 2023-06-17, 修回日期: 2023-07-23

First author: CHEN Qiming, male, born in 1987, graduated from China Institute of Atomic Energy with a doctoral degree in 2016, focusing on radiation physics

Corresponding author: GUO Gang, E-mail: ggg@ciae.ac.cn Received date: 2023-06-17, revised date: 2023-07-23 technologies such as large-area beam expansion and homogenization, high-precision beam current diagnosis, and efficient test terminals have been developed to fulfill the requirements of various test tasks. [Results] Particular focus is placed on the CIAE's (China Institute of Atomic Energy) heavy ion single event and proton single event effect simulation test techniques and the heavy ion microbeam technique for radiation sensitive area identification for electronic devices. Subsequently, the aforementioned techniques are applied to a single event effect risk evaluation for astronautical electronic devices. [Conclusions] In the future, the demand for radiation-resistant devices is expected to continue to increase in the aerospace, nuclear industry, and other radiation application fields. It is, therefore, necessary to further exploit the irradiation potential of existing domestic single event effect simulation equipment and establish new accelerator platforms with improved capacity for single event effect simulation testing.

Key words Space radiation, Single event effects, Simulation test

空间环境中的高能粒子与电子器件相互作用会 导致器件参数退化、性能下降甚至功能失效,这种现 象称为空间辐射效应,主要包括单粒子效应(Single Event Effect, SEE)、总剂量效应(Total Ionizing Dose,TID)和位移损伤效应(Displacement Damage, DD)。空间辐射粒子能量高、注量率低,单个高能粒 子引发的单粒子效应对器件的影响尤为突出。据统 计,电子系统的在轨故障有45%是由辐射效应引起 的,而其中单粒子效应占比约为86%[1]。我国在20 世纪90年代,也观察到多颗卫星由于器件单粒子效 应导致卫星功能故障,例如1990年我国风云卫星的 首星入轨39天、次星入轨159天均由于星载计算机 发生单粒子效应引起姿态失控。1992年,在"东方 红三号"卫星发射前,航天五院联合中国原子能科学 研究院,利用北京HI-13串列加速器开展了国内首 次单粒子效应加速器辐照试验,对其中关键器件的 单粒子效应敏感性进行了试验评估。自此,国内空 间单粒子效应地面加速器模拟实验研究正式起步并 讲入快速发展时期。

空间辐射环境复杂,地面加速器很难直接模拟 真实的空间辐射环境。空间辐射粒子能量范围可覆 盖eV到TeV,且能量分布连续,运动方向多样[2];地 面加速器产生的粒子能量范围一般在MeV到 GeV[3],且能量越高加速器的建造成本也越高,单粒 子效应辐照试验的效费比也就越差。此外,地面加 速器很难实现多种粒子种类、宽能量范围、多入射方 向的粒子束同时产生和辐照。当前国内外主要是利 用加速器产生的单一种类单一能量的粒子开展辐照 试验来模拟器件发生的辐射效应,而不是直接模拟 空间辐射环境。同时,航天器在轨运行周期长,地面 加速器模拟试验很难实现全寿命周期的持续粒子辐 照,常用的方法是采取加速试验,利用加速器的高注 量率粒子束辐照数十分钟到几个小时来模拟航天在 轨几年至几十年所受到的空间低注量率粒子辐照。 因此,地面加速器辐照试验模拟空间单粒子效应,主 要采用效应模拟和加速试验相结合的方法,开展器件辐照试验,获取单粒子效应截面,进而为器件空间应用错误率预估和有针对性加固提供数据支撑。

单粒子效应是航天器在轨运行中发生的,但大 量的研究试验工作主要是在地面进行的。电子器件 能否在航天器中使用,必须要利用合适的加速器束 流进行地面模拟试验。针对重离子单粒子效应,需 测量器件发生单粒子效应的截面与重离子线性能量 转移(Linear Energy Transfer, LET)值之间的关系曲 线(通常需要5个试验点)[4];类似地,针对质子单粒 子效应,需测量器件发生单粒子效应的截面与质子 能量之间的关系曲线。在此基础上,结合航天器运 行轨道空间的重离子和质子辐射环境,实现对器件 发生单粒子效应的错误率进行预估,只有其抗单粒 子效应性能指标符合任务要求的器件才能在航天器 中使用。此外,利用加速器束流进行辐照试验,可以 复现航天器在轨出现的故障,找出辐射损伤薄弱环 节和关键器件,同时,也可以对器件所采取的加固措 施的有效性进行验证,从而指导器件进行有针对性 的抗单粒子加固,提升其抗辐射性能。空间辐射粒 子主要是质子和重离子,因此开展宇航器件单粒子 效应模拟试验主要依托重离子加速器和质子加速 器。本文重点介绍中国原子能科学研究院的基于加 速器的重离子单粒子效应模拟试验技术、质子单粒 子效应模拟试验技术和器件辐射效应敏感区识别的 重离子微束技术,以及上述技术在宇航器件单粒子 效应风险评估中的应用。

#### 1 重离子单粒子效应模拟试验技术

国内当前应用于宇航器件单粒子效应模拟试验研究的加速器,主要有中国原子能科学研究院的北京HI-13 串列加速器和中国科学院近代物理研究所的强流重离子加速器(the Heavy Ion Research Facility in Lanzhou, HIRFL),这两台加速器承担了国内绝大部分宇航器件单粒子效应试验评估任务。

北京HI-13 串列加速器优点是改变粒子LET值方便快捷,便于测量器件单粒子效应截面随粒子LET值的关系曲线,但缺点是能量相对较低、射程较短,试验需在真空环境下进行,试验样品必须提前进行开冒、减薄等预处理。HIRFL优点是粒子能量高、射程长,样品预处理简单,试验在大气环境下即可进行,但改变粒子LET值调试复杂,需要几天甚至数周,主要用于单点高LET值的器件发生单粒子效应LET阈值的考核验证。

北京 HI-13 串列加速器于 1987 年建成,引出直流束,主要用于核物理基础研究。2009年,针对单粒子效应试验的特点,在 HI-13 串列加速器实验二厅 R20 管道上使用偏转磁铁分出一条新管道,并建立重离子单粒子效应专用辐照装置,如图 1 所示。加速器产生的粒子束调节至 R20 支束线,粒子束经过 Y方向导向器、一组双单元四极磁铁、一组 X和 Y方向狭缝仪、一组 X和 Y方向三角波二维异步扫描磁铁和准直器,辐照到器件样品上,此外,束线上还布置有束流诊断用荧光屏、束流监督探测器等。器件样品安装在真空靶室的样品架上,样品架可容纳三块25 cm×25 cm的标准辐照板。



**图1** 基于北京HI-13 串列加速器的重离子单粒子效应 专用辐照装置

Fig.1 Specialized irradiation equipment for heavy ion single event effects based on the Beijing HI-13 tandem accelerator

单粒子效应模拟试验需要能覆盖器件样品且均匀性好于90%粒子束,粒子在硅中入射深度大于30 μm<sup>[5]</sup>。针对单粒子辐照试验需要大面积均匀粒子束流,使用基于不同频率、相同振幅的三角波二维异步磁扫描技术,获得在样品辐照平面束斑面积50 mm×50 mm 内束流分布均匀性好于90%、注量率10²~10° ions·cm²·s¹连续快速可调的重离子束流<sup>[6]</sup>。针对串列加速器高LET值束流离子能量不够,不满足考核评估试验中射程大于30 μm的要求,研发了一种高电荷态重离子束调试技术,在串列端电压固定条件下,采用双剥离及离子选择技术,实现了高电

荷态离子的产生,再通过电场、磁场模拟及端电压稳定技术,使用磁刚度相同、能量不同的准可几电荷态的离子(此电荷态下剥离概率高、流强大)作为导向束流打通光路,实现剥离概率比常规束流低两三个量级高电荷态离子的传输和控制,有效提高束流能量及射程。当前,北京HI-13 串列加速器重离子单粒子效应专用辐照装置粒子束LET值覆盖0.4~65.6 MeV·cm²·mg⁻¹范围,Si射程大于30 μm,如表1所示。基于HI-13 串列加速器用于单粒子效应试验,开展了大量的宇航器件抗辐照性能评估和考核试验,覆盖了我国绝大部分宇航用电子器件种类,支撑了我国的产抗辐照器件研制,及其在北斗、载人、空间站等空间应用中的高可靠性。

表 1 北京 HI-13 串列加速器用于单粒子效应试验典型 粒子束参数

Table 1 Typical beam parameters for single event effect experiments using the Beijing HI-13 tandem accelerator

	0	3 8	
离子种类	能量	表面LET值	硅中射程
Ion species	Energy	Surface LET in Si	Range in Si
	/ MeV	/ MeV·cm <sup>2</sup> ·mg <sup>-1</sup>	/ μm
Li	46	0.44	269
В	70	1.26	149
C	80	1.73	127
O	103	3.05	99.4
F	115	4.06	87.9
Al	132	8.19	56.1
Si	143	9.01	54.5
S	152	11.8	46.9
Cl	164	12.9	47.4
Ca	146	18.7	33.0
Ti	169	21.8	34.7
Fe	170	27.9	30.0
Cu	212	32.2	33.1
Ge	212	37.2	30.8
Br	218	42.0	30.2
Ag	279	58.6	30.0
I	283	65.6	30.0

#### 2 质子单粒子效应模拟试验技术

航天器性能的提高有赖于使用高性能先进器件。超深亚微米及纳米器件的广泛使用,极大地提升了卫星的性能,但是由于器件特征尺寸的减小,临界电荷降低,使得器件单粒子效应敏感性提高。与过去相比,质子引起的单粒子效应明显增强,已经成为影响卫星运行可靠性的主要因素之一。与重离子引起的单粒子效应不同,质子引起的单粒子效应不仅有直接电离贡献,还有核反应次级粒子电离贡献,

后者是通过质子与器件材料核反应产生次级带电粒子在器件中的电离所引发的,其截面依赖于入射质子能量和器件材料,通常比重离子单粒子效应截面小4~5个量级<sup>[7]</sup>。但在空间辐射环境中,尤其是中低轨道,高能质子通量很大,产生的单粒子效应远大于相同环境下重离子产生的单粒子效应,已经成为威胁卫星可靠运行的主要原因之一。

国内质子单粒子效应试验研究工作起步较晚, 长期缺乏30 MeV以上能量质子源。近年来,国内才 逐步建成几台30 MeV以上能量质子加速器,主要有 中国原子能科学研究院的100 MeV质子回旋加速 器、西北核技术研究所的200 MeV质子回旋加速器、 哈尔滨工业大学的300 MeV质子回旋加速器。

中国原子能科学研究院自主研制的100 MeV质子回旋加速器(the 100 MeV Proton CYclotron at China Institute of Atomic Energy, CYCIAE-100)是我国首台中能质子加速器, CYCIAE-100于2014年7月成功出東,2016年6月进入试运行阶段, 开展的首批实验就是器件的质子单粒子效应模拟试验。基于100 MeV质子回旋加速器建立的质子单粒子效应模拟试验装置如图2所示, 质子束从加速器主体引出,经过偏转磁铁后进入质子辐照束线, 再经过 Y方向导向器、一组双单元四极磁铁、双散射靶、降能器和准直器, 辐照到器件样品上, 同时, 束线上还布置有束流诊断用荧光屏、束流监督探测器等。器件样品安装在样品架上, 样品架可容纳三块25 cm×25 cm的标准辐照板, 辐照试验在大气环境中进行。

CYCIAE-100 流强范围为 10 nA~200 μA, 频率 50 MHz,其流强比单粒子试验要求流强高出3~7个 数量级[8],通过在粒子注入器增加束流筛子、碉堡区 增加束流散焦磁铁和限束狭缝等设备,在碉堡区内 大幅降低质子流强,同时采用双散射靶对质子束进 行扩束和均匀化。此外,为得到单粒子效应的截面 与质子能量之间的关系曲线,设计了二进制降能片 实现不同能量的质子的快速切换[9]。可以实现质子 能量范围 30~100 MeV 准连续可调、注量范围 102~ 10<sup>11</sup> p·cm<sup>-2</sup>·s<sup>-1</sup>、100 mm×100 mm 内東流分布均匀性 好于90%的质子束流[8,10]。基于CYCIAE-100的质 子单粒子效应模拟试验装置,完成一系列宇航器件 抗辐照性能评估和考核试验,包括静态随机存取存 储器(Static Random-Access Memory, SRAM)、现场 可编程门阵列(Field Programmable Gate Array, FPGA)等[11-12],支撑了我国质子单粒子效应试验方 法行业标准的建立。



图2 基于100 MeV 质子回旋加速器的质子单粒子效应 模拟试验装置

Fig.2 Proton single event effect simulation experiment equipment based on a 100 MeV proton cyclotron

### 3 重离子微束技术

宇航抗辐照器件的研制通常采用"设计一制造一试验一再设计"的反复迭代过程,代价非常高昂。提高器件抗辐射性能,缩短循环周期,降低器件设计研发成本,关键在于研制过程中早期识别与定位单粒子敏感的薄弱环节,明确效应的物理机制,从而进行针对性加固。重离子微束可确定效应敏感区以及电荷产生、放大和收集的机制,并给出它们与器件单元的布局、尺寸、材料和工艺等参数的定量关系,是开展抗辐照器件加固设计和效应机理研究的有力工具。

国内当前应用于器件单粒子效应敏感区识别的 重离子微束装置,主要有中国原子能科学研究院的 基于北京HI-13 串列加速器建立的针孔型微束装置 和中国科学院近代物理研究所的基于HIRFL建立 的聚焦型微束装置。前者需要制备高精度针孔,尺 寸1~3 um;后者東斑尺寸与针孔型相当,调束难度 较大。北京HI-13串列加速器重离子微束辐照装置 如图3所示。束流进入真空靶室后,先通过预准直 孔和微米级的针孔后变成微米级的束斑。辐照过程 中,采用微通道板探测器探测粒子通过碳膜后产生 的二次电子进行粒子注量监测。辐照样品前,通过 显微镜对样品被辐照区域和针孔进行定位,然后样 品和针孔保持不动,显微镜避开束流并开始辐照,通 过安装样品的精密位移台的移动来实现样品不同区 域的辐照[13]。同时,建立单粒子翻转成像技术,在重 离子微束逐点扫描器件时,采用效应检测系统对器 件翻转地址、位数、辐照坐标以及每点辐照的注量等 信息自动监测和储存,以二维图的方式将翻转区域 实时显示出来,将翻转信息与位置信息的对应,实现 SEU 二维成像,从而准确定位器件抗单粒子薄 弱区。



图 3 基于北京 HI-13 串列加速器的重离子微束装置 Fig.3 Heavy ion microbeam equipment based on the Beijing HI-13 tandem accelerator

为提升器件辐射敏感区定位精度,即便束斑是 微米级,但通过更小步长(0.1 µm 及以下)移动扫描 和效应数据的反演分析,可实现定位精度 0.5 μm,如图 4 所示。微束束流方向保持不变,移动平台带动样品进行小步长的移动,当进入第一个敏感区时,测试得到效应技术开始增加,当整个敏感区均进入微束束斑内,效应数进入一个平台区,平台继续移动,当第二个敏感区也进入微束束斑内,则效应数将再次增加,即通过统计效应计数与束斑位置的关系,分析敏感区形状与效应计数的关系,可以将辐射敏感区识别出来,形成器件辐射敏感区效应分布图。基于 HI-13 串列加速器重离子微束装置,开展了系列重离子微束试验研究,主要有 SRAM、反相器链等[14],为抗辐照器件有针对性加固和辐射效应机制机理研究提供数据支撑。

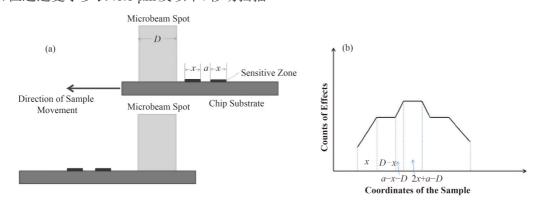


图4 微束辐照试验器件辐射敏感区定位反演方法

Fig.4 Inversion method for locating radiation sensitive areas in electronic devices during a microbeam irradiation test

#### 4 结语

空间辐射效应影响航天器用电子器件的可靠 性。采用地面加速器模拟空间单粒子效应是国内外 评估考核器件抗单粒子性能的主要途径。空间辐射 粒子主要是质子和重离子,开展宇航器件单粒子效 应模拟试验主要依托的大型核设施是重离子加速器 和质子加速器。当前国内开展重离子单粒子效应机 理和应用研究,主要依托中国原子能科学研究院的 HI-13 串列加速器和中国科学院近代物理研究所的 重离子回旋加速器;开展质子单粒子效应机理和应 用研究,主要依托中国原子能科学研究院的 100 MeV 质子回旋加速器。同时西北核技术研究所 200 MeV 质子回旋加速器和哈尔滨工业大学 300 MeV质子回旋加速器也进入试运行阶段。重离 子微束对于器件辐射敏感区定位识别具有重要价 值,受限于束斑尺寸,器件敏感区定位精度只能达到 亚微米级。未来航天航空、核工业等辐射领域,对抗 辐照器件和技术需求将持续增加,需要进一步发挥 国内现有单粒子效应模拟试验装置应用潜力,同时也需要布局新的能力更强的单粒子效应科研试验平台。

作者贡献声明 陈启明负责试验组织、论文初稿撰写和修改;郭刚负责装置整体规划建设和项目经费支撑;隋丽负责研究方案指导;刘建成负责重离子装置调试;张艳文负责质子装置调试;张付强负责束流测量数据不确定分析;殷倩负责质子装置束流诊断;韩金华负责质子扩束;张峥负责微束装置调试;孙浩瀚负责微束定位反演。

#### 参考文献

- 1 王长河. 单粒子效应对卫星空间运行可靠性影响[J]. 半导体情报, 1998, **35**(1): 1 8.
  - WANG Changhe. The influence with reliability of motional satelliteby the single-event phenomena[J]. Semiconductor Information, 1998, **35**(1): 1 8.
- 2 Barth J L, Dyer C S, Stassinopoulos E G. Space, atmospheric, and terrestrial radiation environments[J].

- IEEE Transactions on Nuclear Science, 2003, **50**(3): 466 482. DOI: 10.1109/TNS.2003.813131.
- Reed R A, Kinnison J, Pickel J C, et al. Single-event effects ground testing and on-orbit rate prediction methods: the past, present, and future[J]. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2003, **50**(3): 622 634. DOI: 10.1109/TNS.2003.813331.
- 4 MIL-STD-883K. Test method standard microcircuits[S]. Columbus: Department of Defense, 2018.
- 5 于庆奎, 唐民, 朱桓静, 等. 宇航用半导体器件重离子单粒子效应试验指南[S]. 北京: 中国航天科技集团有限公司第五研究院, 2018.
  - YU Qingkui, TANG Min, ZHU Huanjing, *et al.* Test guidelines of single event effects induced by heavy ions of semiconductor devices for space applications[S]. Beijing: The Fifth Research Institute of China Aerospace Science and Technology Corporation Co., Ltd, 2018.
- 6 沈东军, 范辉, 郭刚, 等. 欧空局单粒子监督器在北京 HI-13 串列加速器上的单粒子效应校核实验[J]. 原子能 科学技术, 2017, **51**(3): 555 560. DOI: 10.7538/yzk. 2017.51.03.0555.
  - SHEN Dongjun, FAN Hui, GUO Gang, *et al.* Single event effect calibration experiment with ESA single event upset monitor on Beijing HI-13 tandem accelerator[J]. Atomic Energy Science and Technology, 2017, **51**(3): 555 560. DOI: 10.7538/yzk.2017.51.03.0555.
- 7 Reed R A, Marshall P W, Kim H S, et al. Evidence for angular effects in proton-induced single-event upsets[J]. IEEE Transactions on Nuclear Science, 2002, 49(6): 3038 - 3044. DOI: 10.1109/TNS.2002.805446.
- 8 Zhang Y W, Guo G, Liu J C, et al. The proton irradiation facility for single-event effect testing in CIAE[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions With Materials and Atoms, 2022, 517: 43 48. DOI: 10.1016/j.nimb.2022.02.008.
- 9 Han J H, Guo G, Liu J C, et al. Design of 100-MeV proton beam spreading scheme with double-ring double

- scattering method[J]. Acta Physica Sinica, 2019, **68**(5): 054104. DOI: 10.7498/aps.68.20181787.
- 10 张艳文, 郭刚, 肖舒颜, 等. 中能质子注量率测量[J]. 物理 学报, 2022, **71**(1): 012902. DOI: 10.7498/aps. 71. 20211561.
  - ZHANG Yanwen, GUO Gang, XIAO Shuyan, *et al.* Measurement of medium-energy proton flux[J]. Acta Physica Sinica, 2022, **71**(1): 012902. DOI: 10.7498/aps. 71.20211561.
- 11 殷倩, 郭刚, 张凤祁, 等. 不同特征尺寸 SRAM 质子单粒子效应实验研究[J]. 原子能科学技术, 2020, **54**(6): 1118-1124. DOI: 10.7538/yzk.2019.youxian.0322.
  - YIN Qian, GUO Gang, ZHANG Fengqi, *et al.* Experimental research on single-event effect in SRAMs with different feature sizes[J]. Atomic Energy Science and Technology, 2020, **54**(6): 1118 1124. DOI: 10.7538/yzk. 2019.youxian.0322.
- 12 张庆祥, 于登云, 李衍存, 等. 基于 CYCIAE-100 中能质子回旋加速器的单粒子效应敏感度评估[J]. 航天器环境工程, 2020, **37**(3): 293 298. DOI: 10.12126/see. 2020. 03.014.
  - ZHANG Qingxiang, YU Dengyun, LI Yancun, *et al.* Single event sensitivity evaluation by using medium-energy proton accelerated by CYCIAE-100 cyclotron[J]. Spacecraft Environment Engineering, 2020, **37**(3): 293 298. DOI: 10.12126/see.2020.03.014.
- 13 史淑廷, 郭刚, 王鼎, 等. 单粒子翻转二维成像技术[J]. 信息与电子工程, 2012, **10**(5): 608 612.
  - SHI Shuting, GUO Gang, WANG Ding, *et al.* Technique of single event upset mapping[J]. Information and Electronic Engineering, 2012, **10**(5): 608 612.
- 14 Sun H H, Guo G, Sun R N, et al. Study on single event upsets in a 28 nm technology static random access memory device based on micro-beam irradiation[J]. Electronics, 2022, 11(20): 3413. DOI: 10.3390/electronics11203413.